## Trabajo Práctico $\mathbf{N}^o2$ Polarización y Etapa Amplificadora Básica

30 de abril de 2024







## Prácticos

1. Para la figura 1 encontrar el valor que debe tener  $W_{0,1}$  para obtener  $I_{D1} = I_{REF} \pm 1 \%$ , con:

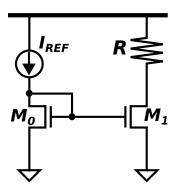


Figura 1:

- $L_0 = L_1 = 0.15 \mu m$
- $W_0 = W_1 = ?$
- $I_{REF} = 200 \mu A$
- $\quad \blacksquare \ R=4.5K\Omega$
- $V_{DD} = 1.8V$
- Responda: ¿De qué depende el error entre la referencia y la copia de corriente? ¿Por qué?

2. Con el mismo tamaño de transistores obtenidos en el ejercicio anterior implementar el circuito de la figura 2.

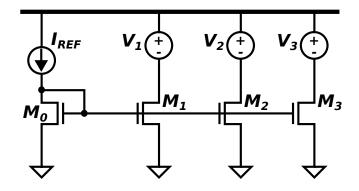


Figura 2:

- $I_{REF} = 200 \mu A$
- $L_0 = L_1 = L_2 = L_3 = 0.15 \mu m$
- $W_0 = W_1 = W_2 = W_3$  =Obtenido en ejercicio anterior
- $V_1 = 0.6V$
- $V_2 = 0.9V$
- $V_3 = 1.2V$
- $V_{DD} = 1.8V$

Indicar para los tres MOS  $(M_1, M_2 M_3)$ 

- *I*<sub>D</sub>
- Overdrive
- $\bullet$   $V_{DS}$
- $\bullet$   $V_{TH}$
- Responda:
  - ¿Qué parámetro de los MOS cambiaría para minimizar el error entre las copias de corriente?
  - ¿Por qué?
  - Demostrar en el simulador que ese cambio mejora el error.
  - Nota: Sólo debe demostrar la tendencia de que minimiza el error, no se solicita un valor determinado.

3. a) Repetir el ejercicio 2 para la configuración cascodo de la figura 3.

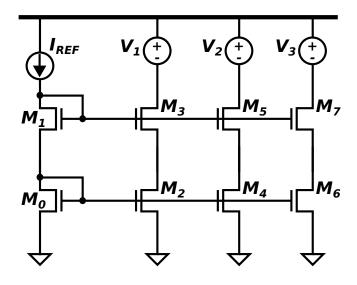


Figura 3:

- $I_{REF} = 200\mu A$
- $V_{DD} = 1.8V$
- $L_0 = L_2 = L_4 = L_6 = 0.9 \mu m$
- $L_1 = L_3 = L_5 = L_7 = 0.15 \mu m$
- Obtener:  $W_0 = W_2 = W_4 = W_6 = ?$  y  $W_1 = W_3 = W_5 = W_7 = ?$ .
- Responda:
  - ¿En que proporción mejoró el error de copia de cada rama?
  - ¿Por qué?
  - ¿En todas las ramas mejoró? Si/No ¿Por qué?

b) La topología wide swing cascode de la figura 4 permite mejorar la polarización del circuito anterior.

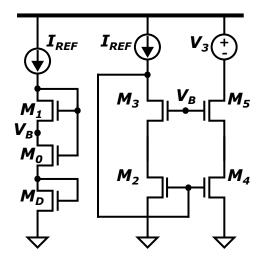


Figura 4:

- $I_{REF} = 200 \mu A$
- $V_{DD} = 1.8V$
- $L_2 = L_4 = 0.9 \mu m$
- $L_3 = L_5 = 0.15 \mu m$
- Obtener:  $W_2 = W_4 = ?$  y  $W_3 = W_5 = ?$ .
- Obtener:  $L_0 = ?$ ,  $L_1 = ?$ ,  $L_D = ?$  y  $W_0 = ?$ ,  $W_1 = ?$ ,  $W_D = ?$ .
- Responda:
  - ¿En que proporción mejoró el error de copia con respecto al ejercicio anterior?
  - ¿Por qué?
  - ¿En que región de operación trabaja  $M_0$ ?

- 4. Diseñar los valores de W en la figura 5 para cumplir con  $V_3 = V_4 = V_5 = 0.9V \pm 1\,\%$ , con un error de corriente  $<1\,\%$  de su valor nominal. ¿Qué valores deben tomar  $I_{D1},\ I_{D3},\ I_{D4},\ e\ I_{D5}$ ? Los valores del circuito son:
  - $L_0 = L_1 = L_4 = 0.15 \mu m$
  - $L_2 = L_3 = L_5 = 0.3 \mu m$
  - $I_{REF} = 200 \mu A$
  - Además,  $W_1 = W_0$  y  $W_2 = W_3$
  - Recomendación:  $V_{bn} \approx V_{bp} \approx 0.9V$
  - $V_{DD} = 1.8V$

Medir los valores de  $I_{D1},\ I_{D3},\ I_{D4},\ e\ I_{D5}$  para  $V_{DD}=1.8V\pm10\,\%$ 

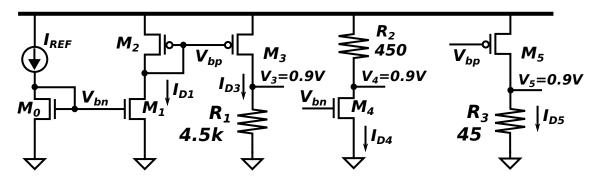


Figura 5:

- 5. Para el circuito de la figura 6, encontrar los valores de  $W_0$ ,  $W_1$  y  $R_L$  para cumplir con:
  - $V_1 = 0.9V$
  - $I_1 = 200\mu A \pm 1\%$

Datos:

- $I_{REF} = 200 \mu A$
- $L_0 = L_1 = 0.3 \mu m$
- $V_{DD} = 1.8V$
- $V_{in} = 40mV$
- $f_{in} = 50MHz$

Realizar simulaciones transient y AC (Respuesta en frecuencia). Anotar los valores de  $A_v$ ,  $V_{DSsat}$ ,  $g_m$  y  $g_{ds}$ .

Cambiar el valor de  $V_{in}$  a 150mV y repetir el ejercicio.

Reportar las señales de entrada y salida en el tiempo y el diagrama de bode (magnitud y fase).

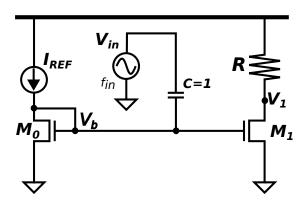


Figura 6:

6. En el circuito anterior reemplazar la carga resistiva por una carga diodo PMOS (LVT) con  $L_P = 0.35 \mu m$  (ver Fig. 7). Determinar el valor de  $W_P$  para  $V_{out,DC} = 0.9V \pm 5\%$ . Reportar  $A_v$ ,  $g_{m1}$ ,  $g_{m2}$  y las mismas gráficas que el ejercicio anterior.

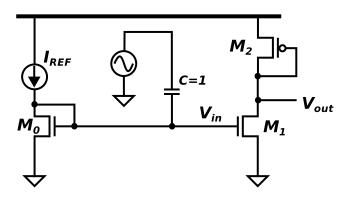


Figura 7:

## Parametrización del W de un MOS:

- 1. En el entorno de simulación (en dónde se definen las directivas SPICE) se deben definir 3 variables mediante el comando **let**:
  - wi: ancho (width) inicial del MOS.
  - wf: ancho (width) final del MOS.
  - wstep: valor con el cual se irá incrementando el W del MOS.
- 2. Dentro de un ciclo **dowhile**, se debe pasar el valor de **wi** al parámetro **w** del MOS que se desea parametrizar. Esto se realiza mediante el comando **alter**.
- 3. Luego de pasar el valor de wi, se debe incrementar el mismo en wstep.
- 4. Por cada nuevo valor de **w**, se debe relaizar una simulación del **punto de operación** del MOS e imprimir los valores de los parámetros que se deseen analizar (Id y Vds por ejemplo.)
- 5. Por último se debe cerrar el ciclo **dowhile** con la directiva end **end**. En la Fig. 8, se adjunta un ejemplo de las instrucciones antes mencionadas.
- 6. Los resultados de dicho análisis se observan en la terminal de **xterm**, tal como se observa en la Fig. 9.

```
* Simulation
.control
let wi = 1.5
let wf = 4.5
let wstep = 0.15

dowhile wi <= wf
    print @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[w]
    alter @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[w] = wi
    alter @M.XM2.msky130_fd_pr__nfet_01v8[w] = wi
    let wi = wi + wstep
    op
    print @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[w]
    print @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[w]
    print @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[vds]
    print @M.XM1.msky130_fd_pr__nfet_01v8[id]
    save all
    end

write tp2.raw
.endc
```

Figura 8: Análisis paramétrico del W de un MOS en ngspice.

```
Reference value : 0.00000e+00
No. of Bata Rows : 1
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.500000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.500000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 3.278383e-01
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.500000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.500000e+00 = 3.000000e-07.
Error: no model available for w = 1.6500000e+00 = 3.000000e-07.
Boing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000

No. of Bata Rows : 1
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.650000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.650000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.944524e-04
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.550000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.550000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.550000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.7500000e+00 = 3.0000000e-07.
Boing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000

No. of Bata Rows : 1
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.800000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.950405e-04
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.950405e-04
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.950000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.950000e-06
Mm.xn1.msky130.fd.pr_nfet_01v8[w] = 1.950000e-06
Error: no model available for w= 1.950000e-06
Error: no model available for w= 1.9500000e+00 = 3.000000e-07.
Error: no model available for w= 1.9500000e+00 = 3.0000000e-07.
Boing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
```

Figura 9: Reporte del análisis paramétrico del W de un MOS en ngspice.

## NOTA PARA EL REPORTE:

Los ejercicios se reportan mostrando una impresión de pantalla donde se vean los tamaños de los MOS, sumado a una segunda impresión de pantalla donde se vean los puntos de operación de los MOS y los nodos de tensión.